

- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- [®] Offenlegungsschrift ® DE 19734794 A 1

(5) Int. Cl. 6: H 01 L 23/50

H 01 L 23/495 H 01 L 21/60



DEUTSCHES PATENTAMT Aktenzeichen: Anmeldetag:

197 34 794.0 11. 8.97

① Offenlegungstag:

16. 7.98

1 Unionspriorität

P 2310/97

09. 01. 97 JP

7 Anmelder. Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP

(1) Vertreter.

Tiedtke, Bühling, Kinne & Partner, 80336 München

@ Erfinder:

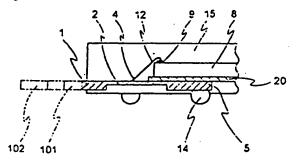
Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil

Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externan Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) verbindet. trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) aus-gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch er reicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



Beschreihung

Die Erundung beinisst ein Verdrahungsteil zur Verwendung bei einer Halbieterwormehtung und einen Leiterrannen mit dem Verdrahungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusammenhang mit der nöheren Integration und der höheren Dichte von Habbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgaheanschlüsse von Habbleiterelementen angestiegen und die Unterteilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unteneilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgesehen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden, die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halbleitervorrichtung vorgesehen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroden und der Au-Benelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsteil erforderlich.

Als Verdrahtungsteil ist ein Leiterrahmen oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrantung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit den auf den Oberflachen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenclehtroden der Halbleitervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahung zur elektrischen Verbindung 30 der ersten Elektrodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Meialldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 45 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschenen leitenden Verdrahtungen und außerdem eines Durchgangslochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitenvorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkominliche Leiterplane angewender ist. In dieser Darstellung bezeichner die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode. 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfilsche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der tende Verdrahtung. 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch. 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Hableitervorrichtung, bei der das Halbletterelement & an der gedruck- 55 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements & ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldrah: 12 mit einem Ende der an der oberen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 vorgesehenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelenients 8 angeordnet ist. Das andere Ende der lettenden Verdrahtung 11 ist über das Durchgangsloch 13 mit dem an der ruckwarifgen Oberfläche der gedruckten energlatte 10 ausgehildeten et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Schnittansteht einer Halbleiten omschung, bei der eine in der japanischen Offenlepungsschift

258 048/1988 offenbane anders herkonimitiene Lesterplane angewender ist. Bei der Darstellung hezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen. 9 eine an der Oberflache den Halhleitereleinenis ausgehildere Halhleitereleinentelektrode 5 und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte dar, an deren Oberfläche das Halbleitereiement 8 angebrach: ist. Die Bezugszuhl 11 hezeichnei eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete ieitende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterpiatte 16 zusgebildete interne Verdrahtung. 18 ein Blindloch zur eiektrischen Verbindung aller Schichten der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der rückwänigen Oberfläche der gedrückten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externer. Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) nut einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halbleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberstäche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebilderen teitenden Verdrahtung II und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halbleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildete leitende Verdrahtung 11 innernander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die leitende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahtung 17 mit dem an der rückwartigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbaren Halbleitervorrichtung kann ein Halbleiterelement init mehr Anschlussen als das in der japanischen Offenlegungsschinft 79 652/1982 ofsenbane Halbleiterelement 8 angebrucht werden, do bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewand: wird.

lochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrischen verbindet.

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkönunliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement. 9 eine an der Oberflägendes Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelement beiter das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der Oberflägenden der gedruckten Leiterplatte. In der der Oberflägen der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete leitende Verdrahtung. 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchstung verningen werden kannt.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervornehtung, die einen herkömmlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Befestigungsplättehen, an den das Halbieitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplatichen 20 klebt, 4 einen ersten Elekwodenabschnitt des Leiterrahmens. 5 einen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiternahmens, 12 einen dunnen Metalidraht zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinenteiekwode 9 mit dem ersten Elekwodenabschnitt 4, 15 ein die Halbienereieniente abdiehiendes Vergußharz 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebiidete Eickwood, die an den zweiten Eicktropenabschnitt & auren Lottinn 25 oder bergleichen geweit

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Herstellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkömmlichen Autvorgang. Bei dieser Darsiellung hezeichnei die Bezugszah! I eine leiiende Metallplane (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dicke von 5 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorhestimmen Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflüchen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 10 von beiden Oherflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Atzmaske bedeukter Abschnitt durchdrungen wird. Da der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestellt wird, wenn die leitende Metallolatte I mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwender wird, muß der Ahstand zwis- 15 schen benachbarten Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplaue 1 sein. Außerdent lug zur Gewährleistung des Ätzvorgangs die minimale Unterreilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was eiwa doppelt so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahmens sind bei Definition des mit einer Halbleiterelemenielektrode durch Drahtbongen verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitu als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eiektrodenabschnitts durch Aizen und darauffolgendes Verkleinem des Verdrahtungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenban ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl I ein leitende Metallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial handelt. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzmaske 3b weist eine Offnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anceren Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Ätzen der anderen Oberflüche aufweist, uns diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Atzmaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunuchst 45 werden die Atzniasken 3a und 3b an den Oherflächen der leitenden Metallolatte 1 ausgebildet (Fig. 26ta)), wobei der Aizvorgang an beiden Oberflächen gestartet wird und zeitweilig ausgesein wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, woderch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter (Fig. 26(e)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmitts 4 fongeseizt. bis das Ätzen die Ätzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Atzwidersundsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b enifemil wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt une Schmitansicht des auf diese Weise ausgebilderen Leiterrahmens. Wenn die Dicke 7 der leitenden Metallplatte 1 150 unt beträgt, wird die Dieke TI des ersien Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 50 pin, was eine Verkleinerung der Leiterenter- 65 teilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl siellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei dem es sich uni die Aubenelektrode der Halbleiten ernehlung handelt, und 20 ein Befestigungsplattehen, un dus ein Halblettereteinent ungebracht ist.

In den japanischen Offenlegungsschnifter 216/524/1987 und 232305/1094 sind Verfahren zur Vermngerung der Dicke des Leiters durch Aushildeng der Atzniasken 3 anwechselnd auf heiden Oherflachen der leitenden Metalliplatte 1, het der es sich um Leiterfahnenmaterial hunden und zur Verkleinerung der Leiterunterteilungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoch weist ein derunig dünner ausgeführter Leiter den Nachteil auf, daß, da gehtzte Oberflachen abwechselnd freiliegen, falls diese als Eicktroch zur Vernindung mittels Drahtbonden mit dem Halbleitereinnen verwender wird, sich das nahrformige Bondennittel zwischen der geätzten rehen Oberfläche und dem Halbleitereleinen ablöst.

Wie vorsiehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplaue als Verdrahungsteil eine größere Anzahl von Eingangs-Ausgangsanschlüssen eines Halbeitereleinents (Halbleitereleinentelekroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blinoloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosten der Halbeitervorrichtung durch die Beschädigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Oberfüchen, den Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden.

Denigegenüber ist bei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdramungsteil eine Technik vorgeschlegen worden, die die Leiterunieneilungsbreite verkleinen, jedoch ist für die Außenetektreden der Halbleitervornehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsabstand, der derselbe oder größer wie der herköminliche ist, zwischen den ersten Eicktredenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektroden; mit der großen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich tritt das Problem auf, daß eine große Unterteilungsbreite und ein großer Bereich zur Ausbildung eines Lotanschlesses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folgisch unmöglich ist, eine verkleinerte Halblettervorrichtung zu ermalten.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterteilungsbreite der Stifte der Eingangss-/Ausgangsanschlüsse eines Halbleitereleinents erreichen sowie die Verkleinerung und Kostenverungerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahtuen nut einem deranigen Verdrahtungsseit gesenaften werden

Diese Ausgabe wird durch die in den heigelügten Patentansprüchen damelegien Maßnahmen gelöst.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahlungsteil geschaften, das durch einer ersten Elektrodenabschnitt, der imt einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinents ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der imt einer zu einer externer Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahlungsabschnitt gekennzeichnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt werbindet, woher der erste Elektrodenabschnitt der zweite Elektrodenabschnitt und der Verdrahlungsabschnitt aus einem plattenformigen iettenden Kopper ausgemildet sind eine die Dicke des Verdrahlungsabschnitt unter die Elektrodenabschnitt aus einem plattenformigen iettenden Kopper ausgemildet sind eine die Dicke des Verdrahlungsabschnitt mit nicht dieker als melt

so dick wie der ersie Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Oberfläche des planenförmigen leitunden Körpurs vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahlungsabschnitte verstreut an beiden Oberflächen des plattenformigen leitenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dieke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers sein.

Weiterhin kann die Dieke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Eiektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Körpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Halne der des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hülfte des plattenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oberflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahtungsteil 20 geschaften, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberstäche eines Halbleiterelements ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der nitt einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist einen 25 Verdruhtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrogenabschnitt verbindet, und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt, der zweite Elektrodenabschnitt, der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plattenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und ieweils die Dicke des ersien Elektrodenabschnitts, des zweiien Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts 15 nicht größer als die Hälfte der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgeführt ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei deni der Verdrahlungsabschnitt und entweder der erste Elekprodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahiungsabschnitt ist, sich gegenseitig überlappen.

Außerdeni können die Verhindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Körper durch Atzen ausgebildet werden.

Zumindest eine Oberfläche des ersten Elektrodenab- 50 dung eines anderen herkommiliehen Leiterrahmens darstellt. schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Aizvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzahl von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unier Bezugnahine auf die beiliegenoe Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens genigl einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß dem er- & sten Ausführungsheispiel.

Fig. 3 eine Schnillansicht des Leiterrahinens gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schnittansicht des Leiternahmens gemaß dem ersten Ausfunrungspeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahntens

gemaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schmittunsschi des Leiters des Leiterrahmens

gemüß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 9 eine Schmittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel.

Fig. 10 eine Schnittansschi des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens geniäß dem vierten Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draussicht eines Leiters eines Leiterranmens gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Letters des Letterranniens gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemuß dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß deni sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Draufsicht eines Leiterrahniens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenabschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorschiung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelenient an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkönimlicher Leiterrahmen angewendet ist.

Fig. 25 eine Schnittansscht eines herkomniliehen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittunsicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens darstellt.

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens und

Fig. 26 eine Schnittansicht die einen Vorgang zur Ausbil-

Ersies Ausführungsbeispiel

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausfüh- 55 führungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschne-

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht die den Aufbau des Leiterrahmens gemaß dieser Erfindung darstellt, wobei Fig. 2 eine scheniztische Draufsicht des Leiterrahniens zeigt. Bei diesen Darsiellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metaliplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdrahtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenahschnitt 4, der elektrisen uber einen dunnen Metalldraht oder dergieichen init einer an der Operfläche des Halblestereiements & ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist. 5 einen zweiten Biektrodenabsennin 5, bei dem es sien un, eine init einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Außenelektrode der Halbleitervornehlung handelt, die aus einem Lieranschluß hergestellt ist. 15 ein Vergußharz. 20 ein Besestigungsplättenen, an das das Halbieiterelement 8 angebracht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Atzmasken, T' die Dicke der leitenden Metallplatte 1, T1 die von der Oberfläche (rückwartigen Oberfläche) der leiungsabschnitte 2 nicht ausgebildet sind. T2 die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dunner ausgeführt werden, M1 ein Maskierungsmusier der Atzmizske 3 zur Ausbildung der Verdrahtungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzinaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 15 schen den Verdrahtungsabsennitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der gehizien Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Ätzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten größer als die Offnung MI ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Atzgrenzstächen, die die 25 Musiergrenzflächen an den durch Ätzen von der unieren Oberfläche des Verdrahungsabschnitts 2. das heißt von den von der rückwänigen Oberfläche der leitenden Metallplaue 1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesumm- 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Atzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metaliplatte I teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmten Atzenden A und b erhalten werden, und 35 schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Atzüese T1 von der nückwärtigen Oberstäche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1.

Gemäß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsanschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgeschen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichne: die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1, 26 Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplane 1. M3 eine Offnung für die Atzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b. die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittensichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Ausfuhrungsbeispiel Da beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wahrend des Atzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste-Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenabschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metaliplatte I auf Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitt 4 intidem Zweiten Elektrodenabschnitt 5 verbingenden Vergranungsabschmits 2 mit der Atzmaske 3 wahrand des Atzwerk es gangs bedeckt ist, wird das Aizen von der anderen beite durchgefuhrt. Desnalb wird der Verdransungsabsennist 2 dünner als der erste Elektrogenabstnittt 4 und der zweite

Elektrodenabschnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußonerflächen) 4a und 5a des ersien Eicktronenanschnitts 4 und des zweiten Elektrodenahscheitts 5 an denselben Seiten der leitenden Metallplatte I ausgehildet sind, wohingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 45 und 45 an unierschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte I angeordnet sintt. Da neide Setten des ersien Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenienden Metallplatte 1 geätzte Dieke, an der die Verdran- 10 abschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 sind, wird kein Problem beim Bonden verursacht. Deshalb können die Verninitungsoherstachen des ersien Elektrodenahschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewantt werden.

Bei dem Leiterrahmen gemaß diesem Ausführungsneispiel wird ein Atzen von heiden Seiten der leitenden Meialiplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahungsabschnitte 2 nicht dicker als die Hälfte der Dicke der leitenden Metaliplatte I ausgeführt werden. Folglich kann das Ätzen unter den Bedingungen durchgefühn werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrantungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dicke T2 der Verdrantungsabschnitte 2, 22 und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Leiteruntenerlungsbreite doppelt so dick ausgeführt wird, wie die Dicke T2 nonnalerweise ist, diese kleiner als die Diekte Toer iertenden Meizliplatie I sein.

Gemüß diesem Ausführungsbeispiel konnen die zweiten Elektrodenabschnitte 5 an der innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplättehen 20 angebrachten Halbletterelentents 8 angeordnei werden. Folglich kann eine verkleinerte Halb.eitervorrichtung erhalten werden.

Außerdeni kann der Vorgang unier den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahiungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke T2 der Verdrehtungsabschnitte 2, indem die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung möglich wird. Zusatzlich kann, wenn die Verdrahrungsabsehning 22 der einen Seite der leitenden Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeordnei werden, der Absignd W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgehildeten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ahstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinen wurden kann. Außerdeni konnen die Verbindungsobeiflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahsennitte Sideræt wie gewonscht bestimmt werden, daß die Fiexibilität der Anordnung der Halblestereienientelektroden und der Außenelektroden der Halhleiservorrichtung erhaht wird.

Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsheispiel weisen die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenabschnitte S dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwisschen den zweiten Eleitrogenabschnitten 5 in derseiben Weise wie die Verdrahlungsabschnille 2 durch eine dannere Ausführung der zweite Eiekundenabschnille 5 millels Auten

von einer Seite bei dem Attivorgang verkleinert werden. Geniaß Fig. 7 ist die Vereindungsonerflache Sa des zweiten Biekurobenabschnitt 5 an der beite vorgesehen, die nicht gegizt wird. Jedoch kunn wie in Fig. S gezeigt, wonr es

erforderlich ist, die Verbindungsoberflache 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der geatzten Seite vorzuschen, die Verbindungsoherfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweisen Elektrodenahschnin 5 ehen ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende ehen auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke T1, eine Leiterbreite W1 und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich E 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v x (ΔΤΣ/Τ2) x (W!) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhlen Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiten Elektrodenabschnitt 5 dünner auszuführen, nur soweit durchgeführt werden, um 15 die roh geätzte Oberstache eben auszusühren.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgeführt. Jedoch kann der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenanstellen 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgeführt werden.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niem geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten 18 Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen Preßvorgang in derselben Weise wie gemäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben ausgeführt werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verunacht wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dunner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süsien (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unteneilungsbreite bei dem Halbleiterelenient entsprochen werden.

Vienes Ausführungsbeispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dent vienen Aussührungsbeispiel. Gemäß diesen Darstellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 55 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgeführt sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnei einen Verbindungsanschnitt zwischen dem Verdrahtungsubschnitt 22 an der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten 65 Seite, der bei Aushildung des Leuemahmens nicht gewitt: wird, da beide Seiten mit Atzmasken bedeckt sind

Gemaß diesem Aussuhrungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Ätzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung ernöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt ernöglicht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 ein Ansordnen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidinten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidinten sional verteilte Anordnung erreich wird. Folglich kann eine Verdrahtung im einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinene Habbeitervorrichtung erreicht werden.

Funties Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2h in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten. Elektrodenabschnitte 3 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleitervornichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleiters ornichtung ermoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2u und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbar ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 derart in jeder heliebigen Lage angeordnet werden, daß die Flexibilität der Anardnung der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung ernöht ung ernöglicht.

Sechsies Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens durstellen. Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemaß Fig. 1 bezeichnun, entfallt deren Beschreibung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 10 gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitervorrichtung erhalten wird.

Siebies Ausführungsbeispie!

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiterrahmens gemaß dem siehten Ausführungsbeispiel, wobei Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genomment Schrittensicht und Fig. 20 eine perspektivische Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts fizeigen. Die Verdrahtungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiterrahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Ätzen ein Kreis gemisten, der die Fonnt des zweiten Elektrodenahschnitts 5 ist, wohingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Ätzen ausgebildet ist. Hinsichtlich der anderen Punkte ist der Aufhau gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ein Fall dargestellt ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdrantungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5, die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinsander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die breiten zweiten Elektrodenabschnitten 5 nicht nebeneinander in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung init einer höheren Dichte und eine verkleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

Achies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 30 überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitten 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiternerheitektroden mit den Außenelektroden der Halbleiternorrichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgelührt wird. Außerdem kunn durch Verwendung eines Leiterrahmens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmaterials angeordneten Verdrahtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer großeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der rückwänigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung mit niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu enthehmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 55. 4. der mit einer an einer Oberfläche eines Habbleiterelements 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5. der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschaffen, der 60 den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenformigen leitenden Korper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsebschnitts 2 nicht großer 62 als die Halfte der Dieke des enten Elektrodenabschnitts fine Feinverdrahtung kann gabuten erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahtungsteit zur einschen Verhindung der Halbleiterelementelektroder. 9 mit den Aufteneicktrosten der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halbleiter errorderlichen Dicke des Leiterrahmenmatenals ausgeführt, wird.

Patentanspruche

 Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabsennitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelentenis (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verhunden ist, einen zumiten Elektrodesenberheit (5), den unt der einer

zweiten Elektrocenabschnin (5), der um einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektroste elektrosen verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnin (2), der den ersten Elektroste allektrosten (4) mit dem zweiten Elektrostenabschnin (4) mit dem zweiten Elektrostenabschnin (5).

Elektrodenabschnitt (5) verbindel

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberfläche des plauenformigen leitenden Korpers (1)

vorgeschen ist.

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekonnzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dedurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Eichtrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenförmigen leitenden Körpers (1) sind.

5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenformigen Körpers (1) ist, wobei die Dicke des anderen nicht mehr als die Hälfte der des plattenformigen leitenden Körpers (1) beträgt.

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfte des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsieil, gekennzeichnei durch einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrode (elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der och ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Tei, des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebilder ist.

wobei der erste Elektrodenahschnitt (4), der zweite Elektrodenahschnitt (5), der Verdrahtungsahschnitt (2) und der Verbindungsahschnitt (6) aus einem plattentormigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und terweits die Dielle des ersten Elektrodenanschnitts (4), des zweiten Elektrodenanschnitts (5) und des Verdrantungsabschnitts (2) nicht profee als die Halfie der

Dicke des Vernindungsabschnitts (6) ausgeführt ist. 8. Verdrahiungsieil nach Anspruch 7. dadurch geilennzeichnet, duß der Verbindungsahschnitt (6) ein Abschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist sich gegenseiug überlappen. 9. Verdrahiungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnel daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersien Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- tu ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benuchbarren Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind. deran angeorenei sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichte: sind. 10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Aizen ausgebiidel ist. 11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersten Elektrodenabschnitts (4) eder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Atzvorgang unterzogen worden ist 12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 23

drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelentents (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet. wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschniu (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist. 13. Leiterrahmen, gekennzeichner durch

eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleitereleinents (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenahschnitt (4) mit dent zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verhindungsabschnitt (6) aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4). des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht proßer als die Hälfte der 60 Dicke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist.

Hierze 12 Seneini Zeichnungen

Nummer: Int. Ci.⁶: Offenlegungstag:

FIG. 1

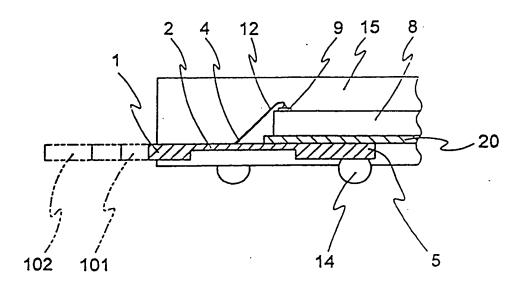
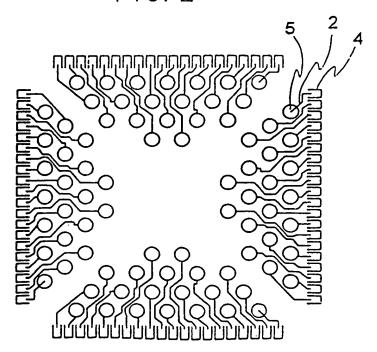
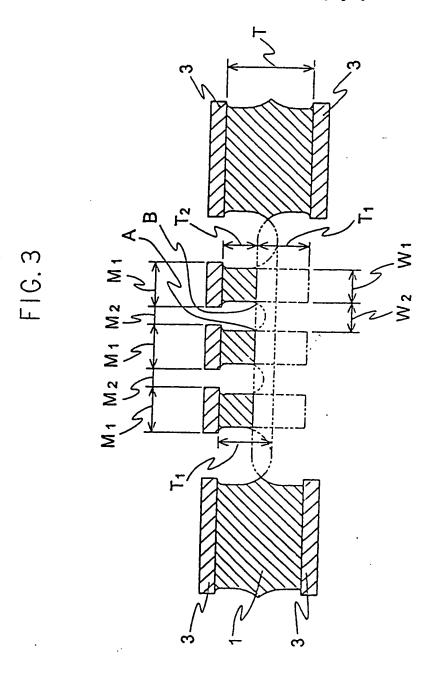


FIG. 2



Nummer: Int. Ci.⁶, Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli: 1998



802 029/419

Nummer: int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

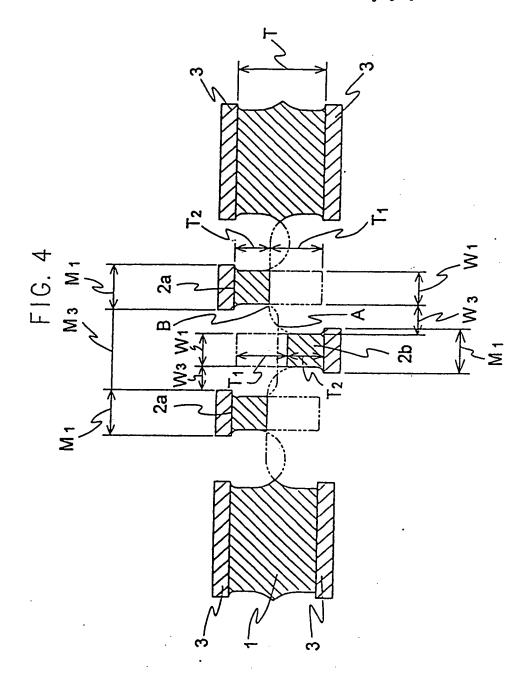


FIG. 5

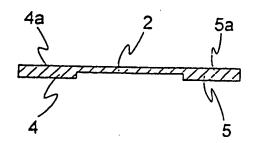


FIG. 6

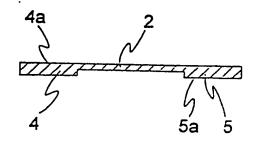


FIG. 7

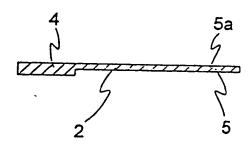
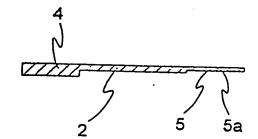


FIG. 8



Nummer, Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

FIG. 9

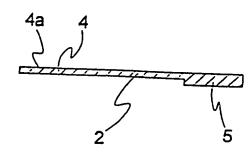


FIG. 10

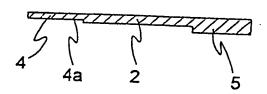


FIG. 11

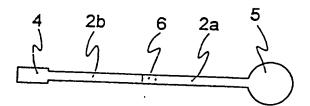
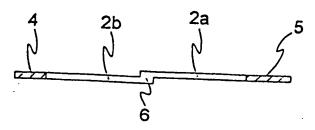


FIG. 12



Nummer: Int. Ct.⁶; Offenlegungstag:



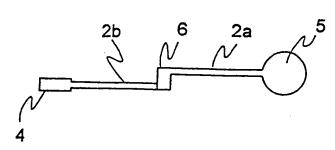


FIG. 14

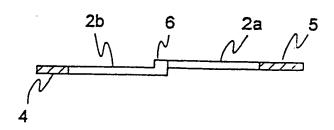
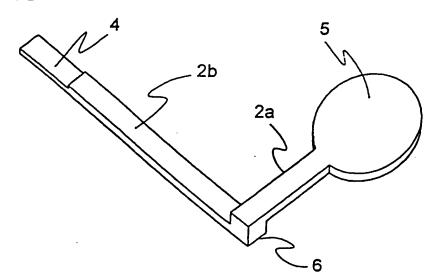


FIG. 15



Nummer. Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

FIG. 16

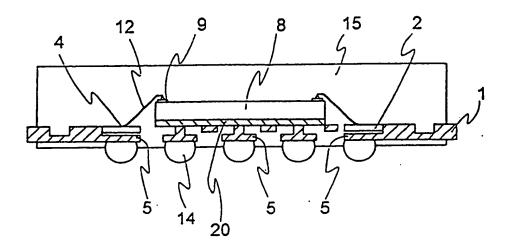
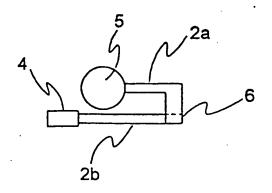


FIG.17



Nummer: Ins. Cl.⁶; Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 18

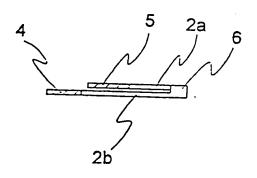
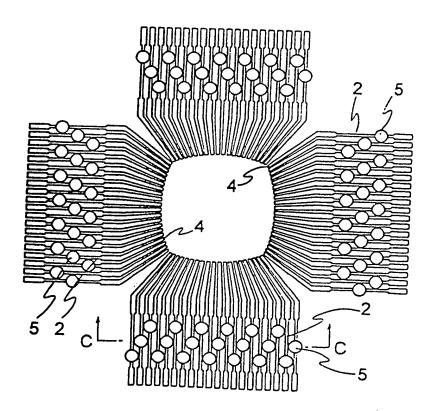


FIG. 19



Nummer, Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 20

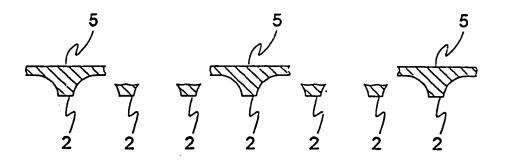


FIG. 21

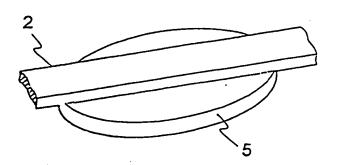
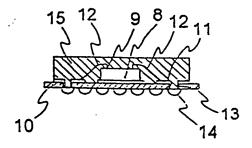


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



802 C25/419

Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

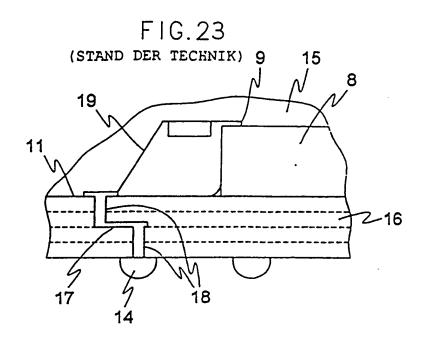
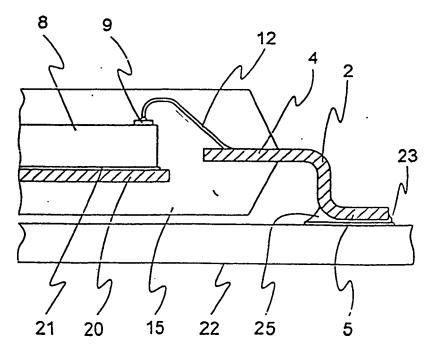
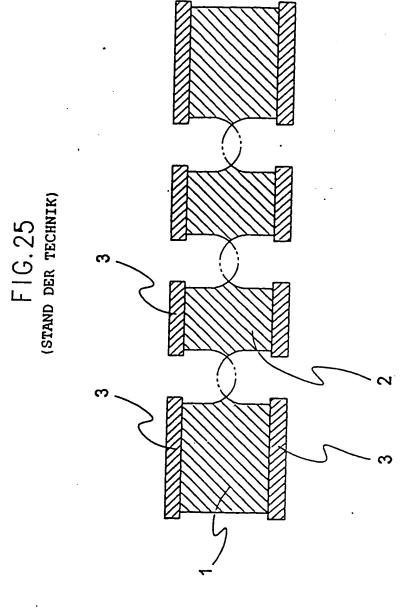


FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)



Nummer; int, Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



Nummer: Int. Cl.⁴; Offenlegungstag:

